

## JAPANESE PATENT OFFICE

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

58052814 A

(43) Date of publication of application: 29.03.1983

(51) Int. Cl

H01L 21/02

(21) Application number:

56150968

(22) Date of filing:

24.09.1981

### (54) SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT

### (57) Abstract:

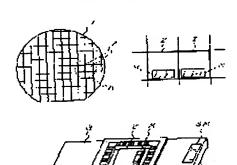
PURPOSE: To permit the analysis of characteristic variations of a circuit in an assembly process to be easily and correctly carried out in relation to the circuit position in its water state, by a method wherein each chip obtained by cutting a water into each circuit piece is provided with a mark representing its arrangement order in the water state.

CONSTITUTION: Each of circuits 2, 2... in a water is provided with a mark M having a combination of (i) representing the lateral order and (j) representing the longitudinal order. Therefore, it is possible to identify the position of each chip in its wafer state even after cutting the wafer into chips. If the corresponding chip 2 is mounted on a case 3 previously provided with a mark 3M, in an assembly process, then it is possible to make an assembled circuit and the circuit in its wafer

(71) Applicant: NEC CORP (72) Inventor: UEJI YASUO

state correspond to each other, one to one. Accordingly, various characteristics of a circuit in its water state and those of the circuit after being assembled can be made to correspond to each other.

COPYRIGHT: (C)1983,JPO&Japio



# ⑩ 日本国特許庁 (JP)

**卯特許出願公開** 

# @公開特許公報(A)

昭58—52814

MInt. Cl.3 H 01 L 21/02 識別記号

庁内整理番号 6679-5F

⑥公開 昭和58年(1983)3月29 €

発明の数 審查請求 未請求

(全 2 頁

## **國半導体集積回路**

②特

招56---150968

昭56(1981) 9 月24日 ②出

上路康雄 の発

東京都港区芝五丁目33番1号E

本電気株式会社内

日本電気株式会社 切出 驚

東京都灣区芝5丁目33番1号

内原谮 弁理士

1. 発明の名称 **半沸作集體图點** 

## 2. 俗野精水の範囲

ウェーハ状態から各國略僧片に切断されて持ち れたテップを含む半導体集積固路において、前配 チップにはヴェーク状態での配列原者を殺わす配 号が付加されていることを答案とする平珠体集費 巫路。

発明の詳細を説明 本発明は半導体条機回路に関する。

単連体集雑回點の製造は、

仕上げの工程を含む後工程と呼ばれる組立工程に 分けられる。

前工程では、一次のウェーへ上の多数値の回路 が同時に処理されるが、後工器では一回路毎の値 **外に切断されて得られたテップ単位で処理される** この為、クェーへ状態での風路と、組立後の屈蹄 とを、一対一に対応づけが必要を場合、タ の切断から組立完了迄、頭路偏片。すなわちテァ プの配剤が変らないように工失をし、十分な管理 が必要であった。そのように取扱っても、配残が 弦がた場合。正しい配列に戻すととは不可能でき った。又、配列が狂ったどうかの確認すら出来を い状態であった。

とのように、ウェーハでの回路と、組立鉄の回

眩 とを一対 一に対応させることは 苦しく 困難であ

特局昭59~ 52814(2)

路信片に切断されて得られるチャブにウェーハ状 酸での配列展表を扱わす記号が付加されている。

つぎに本発明を実施例により観明する。

第2日では、クェーハ1に回路2か多数部作られているととを示してかり、点線で阻むAの部分を拡大し、第3個化示す。

第3回に示す如く、本発明では、ウェーへでの各回路 2.2.…の個々には、横行の順番を示す 1、縦列の順番を示す」との組合せくし、1)を もつ配号Mが付加されているので、テップに切断 後も、個々のテップのウェーハ状態の位置を織別 するととが出来る。

したがって、熱・図の如く、組立工程であらか じめ記号3 Mを付加したケース3 に対応するテッ フ2を搭載すれば、組立後の回路とウェーハでの 回路とは一対一に対応させるととが可能である。

記号は一連番号であってもよいし、配列を扱わ す記号であれば数字でなくとも良い。

以上説明したように、韓工福を後工程の回路の 対応が一対一で出来るため、ウェーハ状態での回 路の話特性と、組立後の国路の結構性化対応、即 も、組立工程での特性変動の解析がウェーハ状態 での国路位置と関係づけて智息に、正しく行うこ とが可能になり、本発明の効果は著しいものがあ る。

## 4. 図笛の簡単を説明

新1回は半導体兼接回路の製造成れを示すが22 ック配、第2節は本発明の一実施例に係る多数個 の回路が形成されたウェーハの平面圏、第3回は 第2回のA部分拡大圏、第4回は本発明の一美維 例の斜視圏である。

1 ……半導体タェーハ、2 ……テップ、M…… ナップの配列機器配号、3 ……ケース、3 M…… ケース配号。

代班人 分類士 内 原



